

技術文庫 (https://www.istgroup.com/tw/tech-articles/)

關於宜特 新聞活動 投資人服務 菁英招募

首頁 > 技術文庫 > 晶圓/LED製程工程師必看! 計算P/ N離子濃度利器是...

聯絡宜特



Q

晶圓/LED製程工程 師必看!計算P/N離 子濃度利器是...

發佈日期: 2017/12/26 最新消息

發佈單位:iST宜特

諮詢信箱

計測

!//

₹/類

出

66

半導體製程利用離子植入 散方式,進行電流大小控 P/N電性調變,如何精準 摻入數量與深度? LED磊晶摻入雜質原子, P/N type,如何得知摻入 量? 您好,若您對我們有任何疑問或建議,歡迎您撥打 +886-3-579-9909或至以下表單留言我們將盡速回覆 您,謝謝!

* 您的大名

*公司名稱

您的電話

* 您的電子郵箱

くオ



SERVICE (https://www.istgroup.com/tw/)

制好半導體製程的參數,以**撻稱充庫/結構發光樂/istgroup.com/tw/tech-articles/)**

首要步驟,倘落未能妥善監控雜質摻入濃度,將有可能影響電流/電阻特性,進而影響IC/LED效能。

關於宜特 新聞活動

本月小學堂,就要和身為晶圓/LED製程工程師的您分享,得知P/N離子濃度分佈的絕佳利器-二次離子質譜分析技術(SIMS)。

投資如服務前、精選撰募

全球營運據點交通方式 (https://

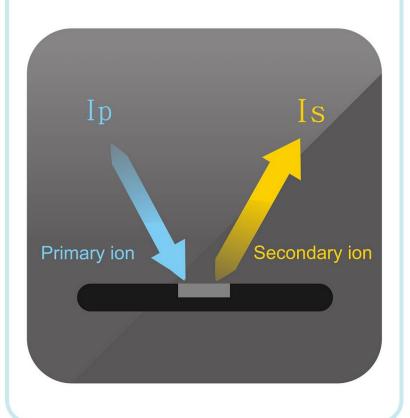
www.istgroup.com/





♀ 速讀SIMS原理

樣品通過使用一次離子進行濺射/蝕刻,在濺射 過程中形成的二次離子,利用質譜儀來進行分 析。主要是利用離子高靈敏度的特性,針對樣品 的微汙染,摻雜與離子植入的定量分析,以及介 面擴散行為的研究,均具有高解析的偵測能力。





0800-668-797 (tel: 0800668797)

免費收送件專線

驗證分析服務

IC 電路修補

工程樣品製備

故障分析

訊號測試

材料分析

可靠度設計驗證

化學分析

各類輔導



技術文庫 (https://www.istgroup.com/tw/tech-articles/)

▼ 任何元素都可以分析嗎? 1 特

在週期表中所有的元素都可以經由SIMS來 進行分析,一般常見半導體製程為分析P

型-硼離子(B)、N型-磷(P)與砷(As)等離

子;而在LED磊晶上,主要分析P型-鎂

新聞活動

投資人服務。青英招募

iST宜特 Video

(https:// 聯絡宜特ww.you

CaroupTW/

user/iSTgroupTW/

<u>featured</u>)

▼ SIMS分析可以得到哪些訊息?

(Mg)與N型-矽(Si)。

iST的SIMS高質量解析力除了可進行摻雜 植入量的濃度分析外,還可進行P/N介面 的深度分析(Junction Depth),以及BULK

➡ 分析的樣品有何限制?

主要應用為破壞式的分析方式,任何樣品包括LED、面板類、太陽能、PCB以及基本的Si晶圓製程均可適用,最佳樣品尺寸為10mm.表面須平滑,可以獲得較好的解

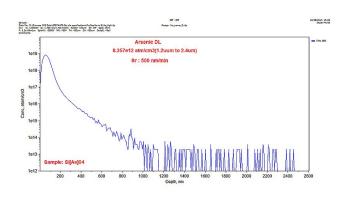
(二) 實際分析出的元素圖

案例一: 偵測極限ppba level分析

限,分析半導體矽晶圓之砷(As)離子

植入的濃度,從圖可了解,SIMS可判

斷高達0.2 ppba的偵測解於宣特 新聞活動 投資人服務 菁英招募



聯絡宜特



Q

N型:砷(As)離子植入Si晶片之縱深分佈圖

Ø

案例二:高解析SIMS分析

- 分析樣品: 半導體矽晶圓
- 經由多層奈米厚度的硼(B)植入分析,可從中了解SIMS的縱深解析度。以下是宜特測試SIMS機台的深度分析能耐,藉此特殊的高解析分析技術可從中了解最小的縱深解析度達1.65nm。

SERVICE (https://www.istgroup.com/tw/)



P型: 硼(B))離子植入Si晶 開於宣特 新聞活動 投資人服務 菁英招募

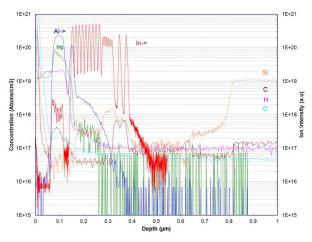
案例三:LED磊晶濃度分析

聯絡宜特



Q

- 分析樣品: LED磊晶
- LED 在SIMS分析中·需要觀測的微量 元素高達七八種·以下可得知磊晶中 鎂(Mg, P型)與矽(Si, N型)的濃度分 佈·並結合TEM分析的影像後·即可 得知各元素在磊晶中的相對位置。





上圖為: SIMS分析, 得知濃度分布 / 下圖為:



技術文庫 (https://www.istgroup.com/tw/tech-articles/)

關於宜特 新聞活動 投資人服務 菁英招募

聯絡宜特



Q

本文與各位長久以來支持宜特的您,分享檢測驗證經驗,若您有樣品異常現象需要判斷檢測,或是對相關知識想要更進一步了解細節,不要猶豫,歡迎治+886-3-579-9909分機6613張先生(Johnson)

Email: sa_tw@istgroup.com (mailto:sa_tw@istgroup.com) •

您可能有興趣的相關文章

二次離子質譜分析儀 (SIMS) (https://www.istgroup.com/tw/service/sims/)



TECHNOLOGY (https://www.istgroup.com/tw/)

技術文庫 (https://www.istgroup.com/tw/tech-articles/)

技術文庫 (Https://Www.lstgroup.Com/Tw/Category/技術文庫/)

關於宜特 新聞活動 投資人服務 菁英招募



項目 (http://www.istgroup.com/tw/service/

ve/)

文庫 (http://www.istgroup.com/tw/tech-

es/)

直特 (http://www.istgroup.com/tw/about-ist/)

活動 (http://www.istgroup.com/tw/news/)

人服務 (http://www.istgroup.com/tw/

itors/financial-info/monthly-sales/)

招募 (http://www.istgroup.com/tw/

itment/)

直特 (http://www.istgroup.com/tw/contact/)

聯絡宜特 (https://

www.facebook.com/

ist.net) (https://

line.me/R/ti/p/

%40xur7296w) X

(https://twitter.com/

iST_group)

(https://

www.instagram.com/

ist_lab_service/) in

(https://

www.linkedin.com/

company/integrated-

service-technology/)

(https://

www.youtube.com/

user/iSTgroupTW)

©2019 Integrated Service Technology Inc. All Rights Reserved. Web design by FT (https://ftdesign.tw/). 隱 私權政策 (https://www.istgroup.com/tw/privacy-policy/) | 使用條款 (https://www.istgroup.com/tw/terms-of-use/)